						•	١	•	•	,	(ļ	ć	ٔ	į	ĺ	1	1	ĺ	,	ļ	1		į	į	À	١	ĺ	(()	1	ĺ	(ĺ	•	į	ì							

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/828,821	SALMI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Alvin C. Chin-Shue	3634	

-	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
182	2.5	4.11.06	4
	64.15		
	67,3		
			•
	·		
		-	
			·

Subclass	D-4-	
	Date	Examiner
	 -	
·		

(INCLUDING SEARCH	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
,		
,		
	:	
·		